# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 56067925 A

(43) Date of publication of application: 08 . 06 . 81

(51) Int. Cl	H01L 21/302			
(21) Application number: <b>54143760</b> (22) Date of filing: <b>05</b> . <b>11</b> . <b>79</b>		(71) Applicant:	NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <ntt></ntt>	_
		(72) Inventor:	HIRATA KAZUO KIMIZUKA MASAKATSU	

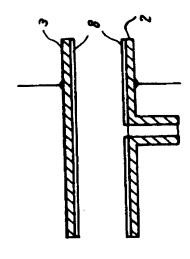
## (54) PLASMA ETCHING METHOD

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve reproducibility and equality of an etching volume by a method wherein a plasma polymerization material film is previously attached to an electrode surface facing to an etching material to be processed of a parallel and flat plate electrode type plasma etching system.

CONSTITUTION: In order to form a plasma polymerization material film 8 on the surface of electrodes 2, 3 of a plasma etching system, a gas for formation of a plasma polymerization material in a state wherein an etching material to be processed is not placed, is introduced, and then, a high frequency voltage is applied to produce a plasma. After this film is formed, a material to be processed is introduced into the system to receive an etching. With this, reproducibility and equality of an etching volume is improved, thus, an etching smooth surface being obtained.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio



# (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭56-67925

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/302

識別記号

庁内整理番号 6741-5F 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

例プラズマエッチング法

②特 願 昭54-143760

②出 願 昭54(1979)11月5日

⑦発 明 者 平田一雄

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

@発 明 者 君塚正勝

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

個代 理 人 弁理士 阿部功

明

. 容

1. 淀明 〇名称

プラメマエッチング法

## 2. 特許請求の範囲

# 5. 発明の辞組な説明

本発明は高周波放電によって生じる反応ガスの ブラズマを利用したシリコンおよびシリコン化合 物の数細加工のできるブラズマエッチング法に関 するものである。 半導体装置の製造において、単結晶シリコンあるいは単結晶シリコン基板上に形成された多結晶シリコン、登化シリコンなどの敬細加工法として、溶液を用いた湿式エッチング法に代わり、フレオンガスなどの高周波グロー放電によるブラズマを利用するブラズマエッチングが盛んに利用されるようになっている。

第 1 図は従来のブラズマエッチング接近の断面 図の一例である。

図において、(1) はエッチンク室、(2)。(3) はエッチング室(1) 内に互いに平行に設置された電極板、(4) は電極板(2)。(3) 間に沿人するカス海入管、(5) はエッチング室(1) に取り付けられ、エッチング室(1) 内のガス体を外部に排気するガス排気管、(6) は電極上に設置されてエッチングされる。被エッチング処理材、(7) は電極(2)。(3) に接続されエッチング用反応ガスのブラズマを発生するための高周度でエッチング装置を省略して示す。なお電極板(2)。(3) の 9 a p は 2 ~ 3 m である。

- <u>2</u> -

特別昭56- 67925(2)

とのようなエッチング法は、適切な条件下では 極めて高精度なエッチングを行うことができる。 しかしながらエッチング速度の再現性に乏しいこと、エッチング速度の均一性が良くないこと、またエッチングされた表面の平滑性が悪いなどの欠 点をもっている。このような欠点は半導体に おけるエッチング工程にとっては致命的な欠陥で

. - 3 -

とり、エッチング室(1)の内膜や電極板(2)。(3)の表面はブラズマ重合物の皮膜で窺われる。

第2図には罹傷板(2)。(3)上に付別したブラズマ連合物の膜(3)を示した。本発明の効果を発揮させるためには、ブラズマ重合物は少なくとも電極板(3)の表面に付着していれば良いが、危機板(2)やエッチング室(1)の内壁に付着していてもさしつかえない。

次に後エッチング処理材 でエッチング するには 被エッチング処理材 (6) を電感板 (2) 上に 収避 し、 真 空ポンプを用いて接気しながら、 反応ガスを導入 して高 間波 選圧を印加してブラズマを発生させれ ば良い。

- 本発明のブラズマエッチング方法を以下実施例 によって説明する。

実施例 1. 使用した装織の梯成は次の通りである。 電極板 (2) はステンレス 網製、 電極板 (3) は石英製で大きさは共に 2.50 d である。 なお電核板 (3) は 数合電 医板で 被エッチング 材料 に対向する面側を石英とし電源 接続側には金属板を用い等中合わせ

あって、製作された素子の歩留を暫しく低下させ てしまう。

本発明は従来の欠点を除去するため、従来のブラズマエッチング法において、少く共前記被エッチング処理材と対向する電優装節にあらかじめブラズマ重合物膜を付着させた後ェッチングするととを特徴とし、その目的はエッチング量の再別性、 エッチング量の均一性、およびエッチング速度の向上をはかるにある。

本発明を図版に基いて説明する。

にして接合したものである。エッチング室(I)の内 容数は201である。とれにプラズマ重合物生成 用ガスとして CC4xを50 BCCM (8は Standard、 COは Cubic Centimeter、MはMinuteを示す。) 導入して真空ポンプで俳優 しつつエッチング室(1) 内の真空度を Q...1 Torr に保つ。 8 0 0 W (13.56 MHz) の高周波電力を電気板(2)。(3) 間に印加して CC4 のブラズマを生じさせる。 との条件下で1時 間ブラズマを維持させれば低極板口。(3)上には数 100μπ 厚のブラズマ 魚合物膜が付桁する。次 にエッチング室(1)を大気圧に戻して、被エッチン グ処理材を電極板(2)の中央に1枚数置する。被エ ッチング処理材は 7 5 mm 径、 0.5 mm 厚さのシ リコン単結晶板上に 500 A の二酸化シリコン級を 形成し、さらにその上に多結晶シリコンを 500 Å 厚さに CVD法で形成したものである。エッチング 用反応ガスには CCL Fa を用い、流盘を 2 5 SCC M としエッチング室(I)内真空旋は Q. 1 Torr に保ち、 400平の高周披電力を5分間印加してプラズマに よるエッチングを行なう。とのようなエッチングを

- 5 -

被エッチング処理材を順次交換して 1 0 回 実施 し、合計 1 0 枚の被エッチング処理材のエッチング速度を測定した。またプラズマ重合物のない状態で同様なエッチングを 1 0 回 実施してエッチング 速度を測定した。これらの結果を第 1 表にまとめて示す。

粥 1 表

	立記してエッチングした10枚の 彼エッチング知识は中決エッチン ブ迎政(A)	)後の技エッテンプ処理材内でのエッテ ンプ追雇の均一性(B)
プラメマ型合物 有	520 A/A + 6 %	<u>+</u> 5%
ブラズマ 立合物 点	400 Å/g + 23 %	+ 10%

第1表の(4)項からわかるように、エッチング性の 再現性が大幅に良くなっていることは明白である。 との他にも1枚の被エッチング処理材内でのエッ チング①の均一性が向上し、エッテング速度も大 きくなっている。

実施例 2. ブラズマ重合物生成用ガスとして CCLaFを用い、実施例 1 と同様な条件下でブラズ - 1 -

は不明であるが、次のような推測は可能である。 C CL3 F。 C CL2 F2 。 C CLF3 などの反応ガスを用い た高周数グロー放電によるブラズマ中には、C。 P。 CL からなるさまざまな活性な化学権が存在 し、とれによってエッチングが進行する。ととろ で循帳板が金銭や石英製の場合には放電中にこれ らの 将成 元 案 で ある 金銭 や 政 紫 の イ ォ ン や 原 子 が 放出されプラズマ中の化学種と作用してブラズマ 状態を不安定化する可能性がある。しかしCCA や CCLs P を用いて生成させたブラズマ直合物で簡 われた俺妪なからは金属や蝦丸のイオンや原子の 放出はなく、むしろ反応ガスによるものと同様な C , CL , F からなる化学機を放出するためブラズ マ状態の安定性や再規性が増し、仮エッチング処 理材の エッチング速成の肖現性を向上させたり、 エッチングされた表面の状態を平滑にしたりする 効果を発揮するものと推測できる。

本発明は以上説明したように、 電極板にブラズマ 道合物を付寄させることによって、 エッチング 速度の再現性、均一性が向上し、なおかつ平滑な

第 2 表

	一括知尽した10枚のはエッテン グ処度付表面の状態 (c)	一括処型した!0 枚の数エッテン ダ処理は中央ロエッテンダ道式 的
ブラメマ連合は		400 Å/分十5 %
アラボマガ合む	表面に後細な凹凸によ る荒れが生ずる	320 8分十8%

第2 裂からわかるように、ブラズマ重合物が有れ は、被エッチング処理材の最初の面と同様な平滑 なエッチング表面が得られ、エッチング速度の均 一性も向上する。

ブラズマ重合物で電極板表面を覆うことによる とのような効果が何に起因するかについては辞組 - 8 \*-

エッチング表面を得ることができ、 半海体策子製造におけるエッチング工程での不良品はほとんど 発生しなくなった。

なお実施例 1 に示したように、 电便板にプラスマ 重合物を付着させるための処理は、 エッチングの 顕 軽に施す必要は全くなく、 ブラスマ 重合物の 態が電極板を被獲していれば十分本発明の効果を発揮する。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来プラズマエッチング装置の断面図、
第2図は本発明による電極板の断面図、を示す。
1:エッチング室 2,5:電極板 4: ガス導入管 5:ガス排出管 6:佐エッチング処理材 7:高周波電源 8:ブラズマ重合物の順

等 許 出 類 人 日本能信证話会社 代建人并理士 阿 邸 功

## 手 統 補 正 睿

昭和 55年 1 月17日

特許庁長官 川原能难 殿

ブラメマエッチング法

1. 事件の表示 特顧昭 54-143760

2. 発明の名称

3. 補正をする者

3. 棚止をする名 事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区内奉町 1 丁目 1 苗 6 号

氏名 (422) 日本電信電話公社代表者 秋草 第二

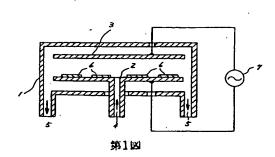
4. 代理人

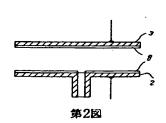
住 所 〒185 東京都国分寺市南町三丁目12番11号 氏 名(7483) 弁理士 阿 部 功治(年)

5. 自 発

6. 補正の対象 発明の詳細な説明の機

7. 補正の内容 別 紙





種下の内容

明細構第2頁下より第 5 行目「エッチングされる。被エッチング」を「エッチング される ※エッチング 」と、

- 明細谱器 2 頁第 1 9 行「でエッチング装置を省略して示す。」を「である。」と、
- 3. 明細書第20行「 gap 」を「 削除 」と、
- 4. 明細書第6頁第15行「500Åを「5000Å」と、
- 5. 明期機第7頁別1 表の中央の説明中「被エッチング処理材中火エッチング速度(A)」を「破エッチング処理材中央のエッチング速度(A)」と、 それぞれ補正する。

等 許 出 頑 人 日本電信電 砧公社 代理人并理士 河 耶 功